

INFORME DE BÚSQUEDA DE PATENTES				
N° de solicitud:16157390				
CRITERIOS PARA LA BÚSQUEDA (Anexar pantallazo o reporte en PDF, junto con los boléanos utilizados*. Para el caso de secuencias, anexar alineamientos)				
Palabras clave utilizadas		Illumination, backscattering, microscope, LED, device,		
CLASIFICACIONES UTILIZADAS PARA LA BÚSQUEDA		CIP: F21S 4/00, F21S 6/00. CPC:		
DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (documentos patentes, literatura no patente, etc...)				
Informes/Base de datos	N° de solicitud/ Autor**	Fecha de Publicación/Presentación (DD/MM/AAAA)	Reiv. afectadas (Con indicación, si procede, de las partes relevantes o números de secuencias)	Categorías especiales de los documentos citados***
SIPI	14258943	25/11/2014		A
	14240425	30/10/2014		A
	11069525	03/06/2011		A
Patbase	US20040031930	19/02/2004		A
	WO2007009812	25/01/2007		A
	US20030116717	26/06/2003		A
	US6205353	20/03/2001		A
	US4561731	21/12/1985		A
EPOQUE NET	US2010284016	11/11/2010		A
	EP1209510	29/05/2002		A
	EP1256834	13/11/2002		A
Google Patents	US8232745	31/07/2012		A
	US20050276053	15/12/2005		A
IEEE	Kouyou Watanabe ET AL (2007)	31/08/2007		A
	Peeter Piksarv ET AL(2016)	10/06/2016		A
Libro	Timothy R. Corle, Gordon S. Kino (1996)	1996		A
*** Categorías especiales de documentos citados:				
“A” documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “P” documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.			“X” documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.	
**** Indicar entre paréntesis la Autoridad que realizó la búsqueda o el informe preliminar Ejs: EPO, JP, INAPI.				

Literatura no patente **Se incluye entre otros, toda la referencia de la literatura no patente.	Kouyou Watanabe; Hiroshi Kano. Localized Surface Plasmon Microscope With an Illumination System Using a Zeroth-order Bessel Beam. 2007 Conference on Lasers and Electro-Optics - Pacific Rim Year: 2007. Pages: 1 – 2. Peeter Piksarv; Dominik Marti; Tuan Le; Angelika Unterhuber; Andreas Stingl; Wolfgang Drexler; Peter E. Andersen; Kishan Dholakia. A
---	--

	compact two photon light sheet microscope for applications in neuroscience. 2016 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) Year: 2016. Pages: 1 – 2. Timothy R. Corle and Gordon S. Kino. Confocal Scanning Optical Microscopy and Related Imaging Systems. 1996
--	---

Fecha del reporte de búsqueda:	28 de diciembre de 2017
---------------------------------------	-------------------------